単結晶Ｘ線構造解析直接測定申込書（学内）

太枠内（グレー部は除く）に記入し、ADRES物質科学部門事務室2Ｆまたは装置管理者まで提出してください。

申込日　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依頼者 | 氏名 |  | 支払  責任者  （教員） | 氏名 | （印） |
| e-mail |  | e-mail |  |
| 内線 |  | 内線 |  |
| サンプル名※1 | | 半角英数20字程度 | 結晶化溶媒 |  | |
| 予想分子式 | |  | 測定温度※2 |  | |
| 測定完了希望日※3 | |  | サンプル数※4 |  | |
| 予想分子構造、特記事項※5 | | | | | |

※1 ) 容器にサンプル名のラベルをしてください。　※2) 記載なき場合は、100Kでの測定とします。　※3) 依頼状況等によりご希望に添えない場合があります。　※4) 本測定に至らなかったサンプルも件数に含みます。※5)再測定の場合は前回の測定日、受付Ｎｏ．を記載してください。

以下、分析者記入欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受付日 |  | 受付No. |  |
| 測定日 |  | 測定者 |  |
| 測定装置 |  | 測定フォルダ名 |  |
| 測定温度 |  | 結晶形状 |  |
| 結晶サイズ |  | マウント方法 |  |
| 結晶の色 |  | Rint |  |
| 測定時間 | （1回目）H 年　　月　　日 ： ～　H 年　　月　　日 ：  （2回目）H 年　　月　　日 ： ～　H 年　　月　　日 ：  （3回目）H 年　　月　　日 ： ～　H 年　　月　　日 ： | | |
| 請求金額※5 | 円（測定時間　　：　　）（ 依頼分析　有 ・ 無 ）（低温利用　有 ・ 無） | | |
| 解析結果 | A：on-line checkCIF（http://checkcif.iucr.org/）でAlert-A、Alert-Bが残らない  B：おおよその構造は見えるが、上記Alertが残る  C：構造が全く見えない | | |
| 連絡事項 |  | | |

※5) 420円/時間に依頼料金として1サンプル4000円を加算します。低温吹付装置を利用する場合は、別途840円加算します。